### **OPTICAL GATE SIGNAL GENERATOR**

Publication number:

JP59113768

**Publication date:** 

1984-06-30

Inventor:

HATANO YUKIHIKO; TAKAHASHI TADASHI

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

H02M1/092; H02M1/088; (IPC1-7): H02M1/08

- european:

H02M1/092

Application number:

JP19820221322 19821217

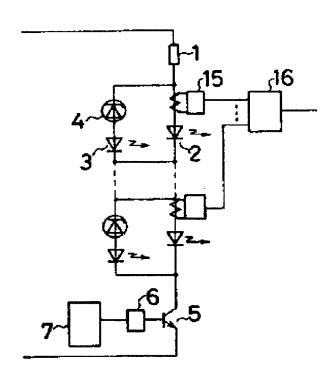
Priority number(s):

JP19820221322 19821217

Report a data error here

#### Abstract of JP59113768

PURPOSE: To enhance the reliability and to lengthen the lifetime of a thyristor converter by monitoring the number of open defect light emitting elements or equivalently a current and a voltage. CONSTITUTION: The first light emitting elements 2, 2 are connected in series, and the second light emitting elements 3, 3 and nonlinear elements 4, 4 are connected in parallel with the elements 2, 2. An optical signal from the element 2 is normally used as a gate signal, and, when the first element 2 is open, an optical signal from the second element 3 is used as a gate signal. A monitoring circuit 16 is provided, thereby monitoring the number of open defect elements 2.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑩ 公開特許公報(A)

- 昭59—113768

DInt. Cl.3 H 02 M 1/08 識別記号

庁内整理番号 7319-5H 砂公開 昭和59年(1984)6月30日

発明の数 2 審査請求 有

(全 5 頁)

の光ゲート信号発生器

者

②特

昭57—221322

22出

昭57(1982)12月17日 願

70 発 明

秦野幸彦

東京都府中市東芝町1番地東京 芝浦電気株式会社府中工場内

⑫発 明 者 高橋忠

创出

東京都府中市東芝町1番地東京 芝浦電気株式会社府中工場内

願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

1. 発明の名称

光ゲート信号発生器

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 直列接続される第1の発光素子と、酸第1 の発光素子にそれぞれ非直線素子を介して並 列接続される第2の発光案子とから成り、前 記第1の発光素子のオーブン故障時、 該第1 の発光素子に並列接続の前記第2の発光素子 からの光信号をゲート信号として用いるよう にした光ケート信号発生器において、前記第 1 の発光素子のオープン故障した個数を監視 する監視装置を具備したことを特徴と する光 ゲート信号発生器。
- (2) 前記監視装置は前記第1の発光素子のそれ ぞれ又は複数個に対して並列接続される第3 の発光素子の光信号を判別することを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の光ゲート信 号発生器。
- (3) 前記監視装置は、前記第1の発光素子に流

れる電流又は第1の発光素子に加わる電圧の 値を判別することを特徴とする特許請求の範 囲第1°項記載の光ケート信号発生器。

- (4) 直列接続される第1の発光素子と、該第1 の発 光素子にそれぞれ非 直線 素子 を介 して 並 列接続される第2の発光案子とから成り、前 記第1の発光素子のオープン故障時期第1の 発光装子に並列接続の前記第2の発光素子か **らの光信号をゲート信号として用いるように** した光ケート信号発生器を少なくとも2組設 けると共に光ゲート信号発生器の第1の発光 素子のオープン故障した個数を監視する監視 装置をいずれかの光ゲート信号発生器に設け、 該 光 ゲート 信号 発生 器 の 第 1 の 発 光 素 子 の オ ープン故障が所定個数に達した際に他の光ゲ ート信号発生器を作勤させるようにしたこと を特徴とする光グート信号発生器。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は、複数のサイリスタを直並列接続し

た変換器の光ゲート信号発生器に関するものである。

## (発明の技術的背景及び問題点)

サイリスタ変換器の高電圧、大容量化に伴い、 絶縁性、耐ノイズ性、ゲートシステムの簡略化、 省エネルギー化、小形化と、電磁トリガ式より も多くの優れた利点がある光トリガ方式が採用 されている。光トリガ方式には、直接光トリガ 方式のように光伝送路(以下ライトガイドを記 す。)で伝送したゲート信号を直接光サイリス タのゲートに供給する方法と、光伝送されたゲ - ト信号を、一旦、光電変換し、増幅した後に **単気サイリスタのゲートに供給する間接光トリ** ガ方式がある。発光素子は、現在発光ダイオー ド、又は、レーザダイオード等が考えられてい るが、これら発光素子のオーブン故障時には、 発光素子に電流が流れず、その発光素子と光結 合されたサイリスタが、破壊、劣化現象を起こ し、最悪の場合には、システム停止を引きおこ。 す。

ところが、この回路では、第1の発光素子のオーブン故障の数が増加してくると、非直線素子の電圧降下が無視できなくなり、発光素子に流れる電流値が徐々に減少してしまう。そしてついたは、あるレベル以下の電流値になったが低にない。 ひん 一 の で と の で の で の で と が な か な と と で な の 現象によって 点弧 で きる ナイリスタ に 全 壁 圧がかかることに な が な ナイリスタ に 破壊、 労 化 が 起 こり、 システム停止につながって しまう。

#### (発明の目的)

本発明の目的は、以上のような問題点を解決し、より信頼性の高いゲート信号発生器を提供することにより、サイリスタ変換器の高信頼化、長寿命化を図るものである。

#### 〔発明の概要〕

本発明は、この目的を達成するために、第1 の発光素子のオーブン故障の個数を監視する監

そこで従来は第1図に示すように、第1の発 光素子がオープン故障しても第2の発光素子に 電流を流し、サイリスタの破壊を防いでいた。 第1図において、2がサイリスタにゲート信号 を供給する第1の発光素子、3が第1の発光器子 がオープン故障した時、ゲート信号を供給する 第2の発光素子、4は非直線素子、5は信号に よつて発光素子に電流を流すためのスイッチ ン グ案子であるトランシスタ、6は増幅器、1は パルス発生器、8はサイリスタと発光素子を結 合するライトガイド、9はサイリスタ、10は サイリスタの電流検度を下げるためのアノード リアクトル、11,12,13は抵抗、コンデ ンサから成る分圧回路である。非線形素子4の 動作インピータンスは、第1の発光素子が異常 に大きなインピーダンスとなつた時に第2 の発 光素子3に電流が流れるように構成される。よ つて、第1の発光素子が正常な場合には、第2 の発光素子に電流が流れないので、第2の発光 **業子は、ほとんど経時劣化しない。** 

視装置を設け、第1の発光素子のオーブン故障 が所定個数になつた際に適切な保護を行なうよ うにしたことを特徴とする。

#### (発明の実施例)

第2図に本発明の一実施例として第1の発光 素子のオーブン故障数を示す。(a)は、第1の発光 素子のオープン故障を示す。(b)は、光 素子のオープン故障を示け、第3回路で、第3回路で、第3回路で、第3回路で、第3回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第4回路で、第1のオープン故障を個別監視した場合である。

第2図において、ある第1の発光紫子がオーブン故障した場合を考える。非直線紫子4と第2の発光紫子3の直列接続した回路の動作電圧

は、第1の発光素子2の動作電圧よりも高い構 成となっているため、第1の発光案子がオープ ン故障した場合、非直線素子4と第2の発光紫 子3を通して電流が流れる。そのため、その回 路に並列に入れられた抵抗」と第3の発光素子 1 4 の直列回路にかかる電圧は、第1 の発光素 子の正常時に比べて高い電圧となる。そこで、 第3の発光素子14の動作レベルを第1の発光 紫子がオープン故障した時の電圧にすれば、発 光素子14の動作数を監視することによって、 第1の発光素子2の故障数を把握することがで きる。第2図の(b)では、第1の発光素子2のオ ープン故障数が増加するにしたがい、抵抗1と 第3の発光素子14の直列回路にかかる電圧は 階段状に高くなる。第3の発光案子14の動作 レベルを第1の発光素子のオープン故障が許容 され得る数になった時の電圧に設定することに よって、一括で故障検出することができる。

第3図(a)では、第1の発光素子2がオーブン 故障した時電流が流れなくなるので、電流検出

以上発光案子が直列の場合のみについて説明 したが、この直列回路がいくつも並列に接続された場合にも同様な効果が得られるのは、当然 である。

また、予備のゲート信号発生器を働かせる場合、故障したゲート信号発生器には電流を流さないようにすることによつて、電力消費を少く

器 1 5 で監視し、故障数監視回路 1 6 で許容さ れる限界の数になった時、信号を発生するよう に構成されている。故障数監視回路16は、例 えば、電流検出器15から出るパルス数を数え るカウンタ回路等で容易に実現できる。第3図 (b) では、サイリスタに光結合される発光累子全 体を流れる電流を検出するものである。第1の 発光素子のオープン故障数が増加してくると非 線形案子4が直列に入る個数が増加し、非線形 素子による電圧降下が無視できなくなり、電流 は階段状に減少してくる。そこで電流検出器 15は、許容されうる最低の電流レペルで動作 するように設定することによつて、等価的に第 1 の発光案子2のオープン故障を一括して監視 することが可能となる。第4図(a)の場合は、第 2 図の場合と同様の原理で、第1 の発光素子 2 の故障を検出しているものである。第1の発光 業子2がオープン故障した場合、その両端電圧 が上昇することからその電圧上昇を電圧検出器 17で検出し、その数を故障数監視回路16で

することができる。その上、予備のゲート信号 発生器にも、本発明と同様な監視回路を設けれ は故障したゲート信号発生器をそつくり交換す ることによつて又、同様の作用を行なわせるこ とができ、保守が容易になる。

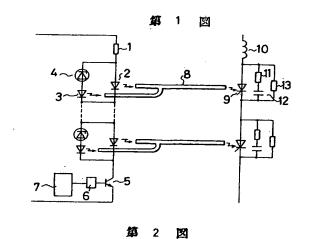
#### (発明の効果)

以上述べたように、第1の発光紫子のオーブン 故障した 個数、または等価的に 観流、 電圧を 監視することによって、発光紫子の故障 状態が 把握でき、サイリスタ変換器の保護が可能になり、また、予備のゲート 信号発生器を 働かせる ことにより、ゲート信号発生器の 信頼性が 格別に良くなり、 システムは停止することなく 連続 運転が可能となる。

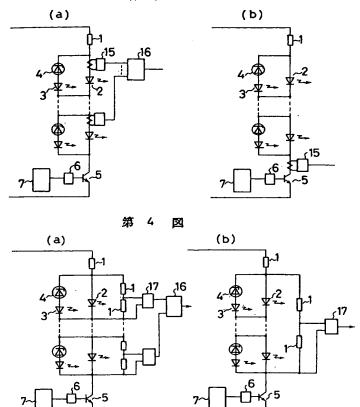
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、従来のゲート信号発生器の構成図、 第2図は、本発明の一実施例を示すゲート信号 発生器の構成図、第3図乃至第5図は本発明の それぞれ異る他の実施例を示すゲート信号発生 器の構成図である。 1…抵抗、2…第1の発光素子、3…第2の 発光紫子、4…非直線素子、5…トランジスタ、 6…増幅器、7…パルス発生器、8…ライトガ イド、9…サイリスタ、10…アノードリアク トル、11,12,13…分圧回路、14…可 観光発光紫子、15…電流検出器、16…故障 数監視回路、17…電圧検出器、18…スイッチ。

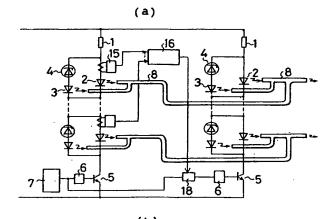
## 出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

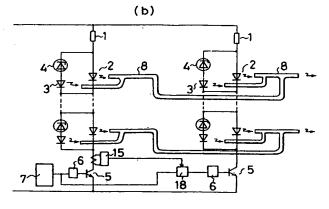






第 5 図





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отнер.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.